

Sonde de test de 50 mils pour PCB / ICT

Matériel et finitions

Plongeur: bronze ou laiton ou BeCu, plaqué or ou nickel;

Corps: laiton, plaqué or ou nickelé;

Ressort: acier inoxydable ou fil de musique;

Des photos

- Tous les conseils que nous pourrions vous fournir
- Si cela vous intéresse, merci de me contacter



SF-P020

Probe specifications SF-P020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295")
- Full travel(行程): 2.0(.0787")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

SF-P50

Probe specifications SF-P50 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.27mm(.0500")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
V: 0.90mm(.0354")
W: 0.95mm(.0374")
- Full travel(行程): 2.5(.0984")
- Spring force(弹簧压力): 100g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:Be,Cu,Rh plated; SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 1.5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Nos avantages

1. nous avons 30 ans d'expérience dans la broche de la sonde et avons nous-mêmes l'usine.
2. nous fournissons un échantillon gratuit et avons un département de test.
3. nous pourrions fabriquer des produits en tant que votre demande.
4. nous garantissons le meilleur prix et un bon service.

Notre produit principal

Spring loaded pin (single) for PCB, ICT, FCT testing etc;
Pogo pin (connector) to establish connection between two printed circuit boards for charging, locating, Battery, Semiconductor & Interconnect applications;
Double ended probe for BGA and Semiconductor testing;
Universal pin without spring, coating pin, LM pin with QZ and VZ series;
High current probe, Switch probe, Capacitance needle;
Terminal & receptacle /socket;
Other related electronic components, 30# OK wire, Jig locks, POM, Iron hinge etc

Contrôle de l'équipement d'essai

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Paquet

